

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■概要

ELM4N6032AFDA-N 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=60V$
- $I_d=75A (V_{gs}=10V)$
- $R_{ds(on)} = 8.5m\Omega (V_{gs}=10V)$

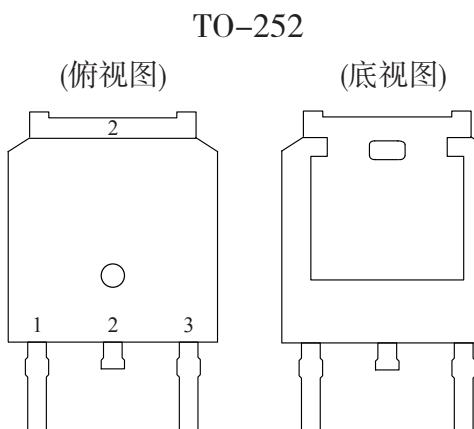
■绝对最大额定值

项目	记号	规格范围	单位	备注
漏极 - 源极电压	V_{ds}	60	V	
栅极 - 源极电压	V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs}=10V$)	I_d	75	A	1
		47		
脉冲漏极电流	I_{dm}	280	A	2
单脉冲崩溃能量	E_{as}	80	mJ	3
崩溃电流	I_{as}	40	A	
容许功耗	$T_c=25^\circ C$	41	W	4
保存温度范围		$-55 \sim +150$	°C	
结合部温度范围	T_j	$-55 \sim +150$	°C	

■热特性

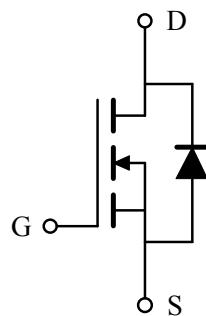
项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
结合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	62.0	°C/W	1
接合部 - 外封装热阻	$R_{\theta jc}$	-	1.4		

■引脚配置图



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	DRAIN
3	SOURCE

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■电特性

如没有特别注明时, $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 – 源极击穿电压	BVdss	$V_{gs}=0\text{V}, I_d=250\mu\text{A}$	60	–	–	V	
漏极 – 源极导通电阻	Rds(on)	$V_{gs}=10\text{V}, I_d=20\text{A}$	–	7.1	8.5	$\text{m}\Omega$	2
栅极阈值电压	Vgs(th)	$V_{gs}=V_{ds}, I_d=250\mu\text{A}$	2.2	–	4.5	V	
漏源漏电流	Idss	$V_{ds}=48\text{V}, V_{gs}=0\text{V}$	–	–	1	μA	
		$V_{ds}=48\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, T_j=55^\circ\text{C}$	–	–	5		
栅源漏电流	Igss	$V_{gs} = \pm 20\text{V}, V_{ds}=0\text{V}$	–	–	± 100	nA	
连续电流源	Is	$V_{gs}=V_{ds}=0\text{V}$, Force current	–	–	75	A	1, 5
二极管正向压降	Vsd	$V_{gs}=0\text{V}, I_s=1\text{A}$	–	–	1.2	V	2
动态特性							
输入电容	Ciss	$V_{ds}=30\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	–	3307	–	pF	
输出电容	Coss		–	201	–	pF	
反馈电容	Crss		–	151	–	pF	
栅极电阻	Rg	$V_{ds}=0\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	–	1.2	–	Ω	
开关特性							
总栅极电荷 (10V)	Qg	$V_{ds}=30\text{V}, V_{gs}=10\text{V}, I_d=18\text{A}$	–	57.0	–	nC	
栅极 – 源极电荷	Qgs		–	8.7	–	nC	
栅极 – 漏极电荷	Qgd		–	14.0	–	nC	
导通延迟时间	td(on)	$V_{ds}=30\text{V}, V_{gs}=10\text{V}$ $R_{gen}=3.3\Omega, I_d=20\text{A}$	–	16.2	–	ns	
导通上升时间	tr		–	41.2	–	ns	
关闭延迟时间	td(off)		–	56.4	–	ns	
关闭下降时间	tf		–	16.2	–	ns	
寄生二极管反向恢复时间	trr		–	22	–	nS	
寄生二极管反向恢复电荷	Qrr	$I_f=20\text{A}, di/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	–	72	–	nC	

备注:

1. 测试值是安装在表面为1平方英寸2盎司铜箔的FR-4基板的状态下取得的值;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu\text{s}$ 和占空比 $\leq 2\%$;
3. Eas表示的是最大值。测试条件为 $V_{dd}=50\text{V}, V_{gs}=10\text{V}, L=0.1\text{mH}, I_{as}=40\text{A}$;
4. 功耗受 150°C 结合部温度限制;
5. 数据在理论上是与 I_d 和 I_{dm} 相同的,而在实际应用中是会受总功率耗损所限制。

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

<https://www.elm-tech.com>

■ 标准特性和热特性曲线

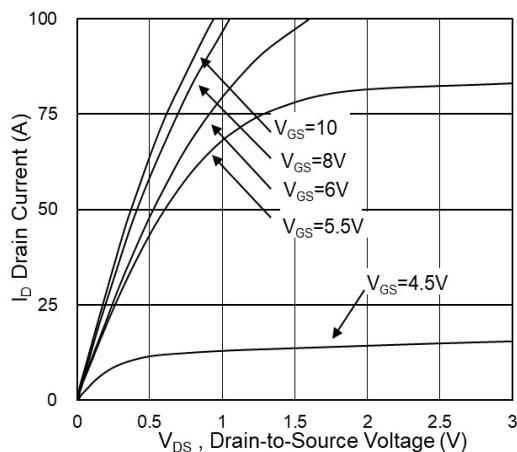


Fig.1 Typical Output Characteristics

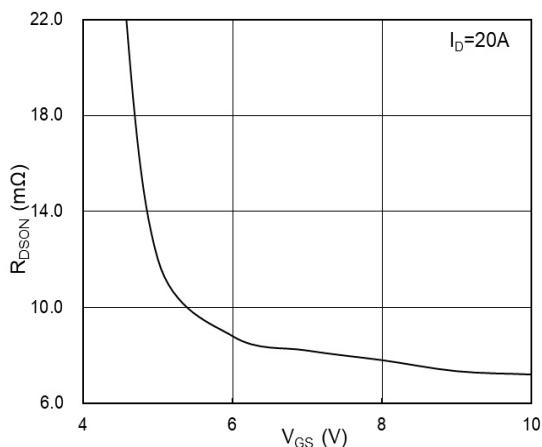


Fig.2 On-Resistance vs G-S Voltage

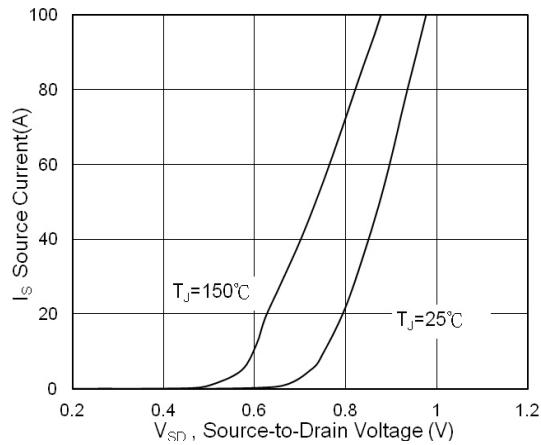


Fig.3 Source Drain Forward Characteristics

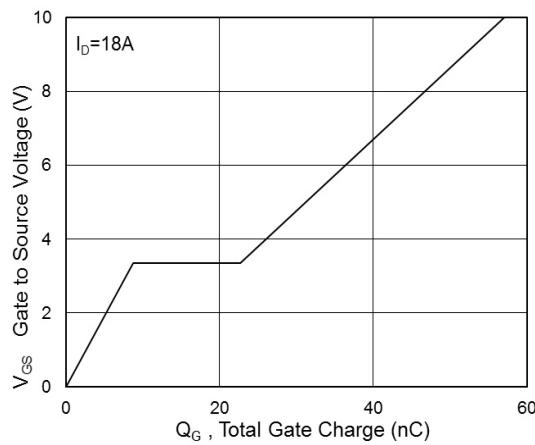


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

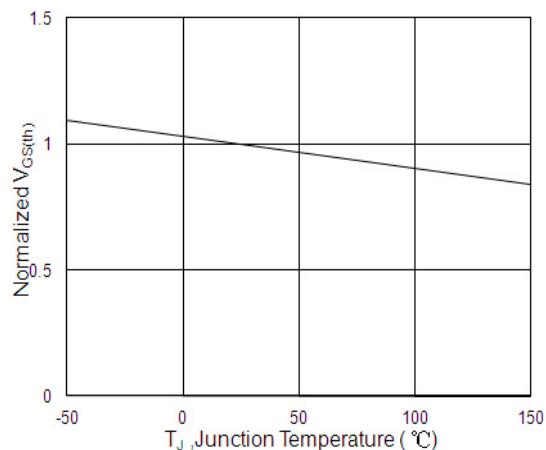


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs T_J

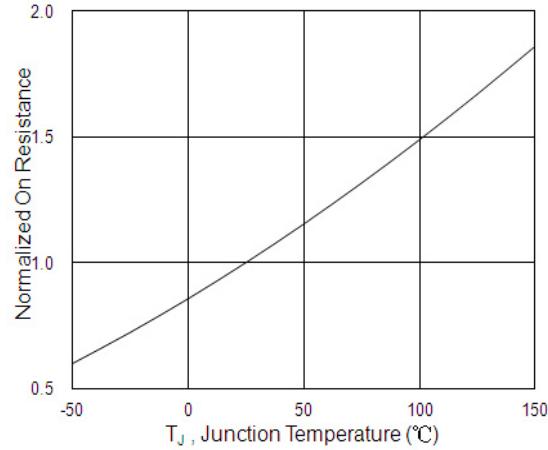


Fig.6 Normalized $R_{DS(on)}$ vs T_J

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

<https://www.elm-tech.com>

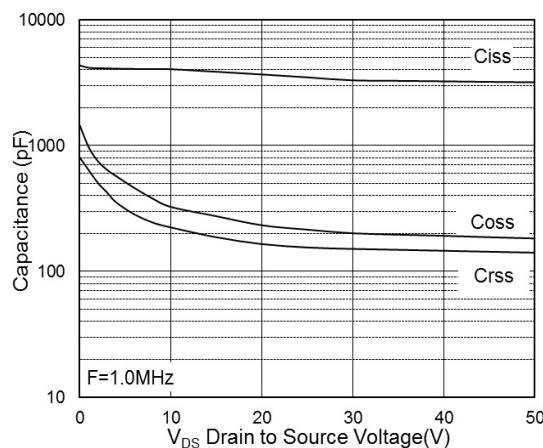


Fig.7 Capacitance

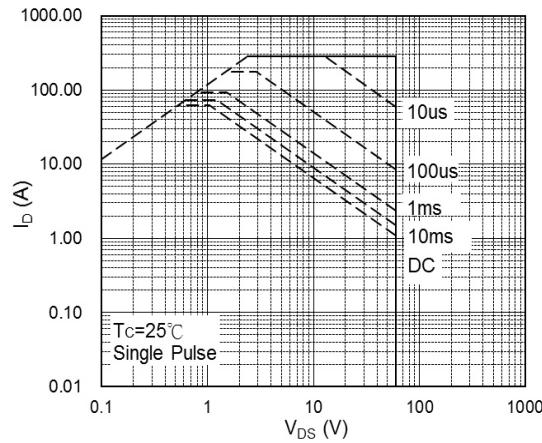


Fig.8 Safe Operating Area

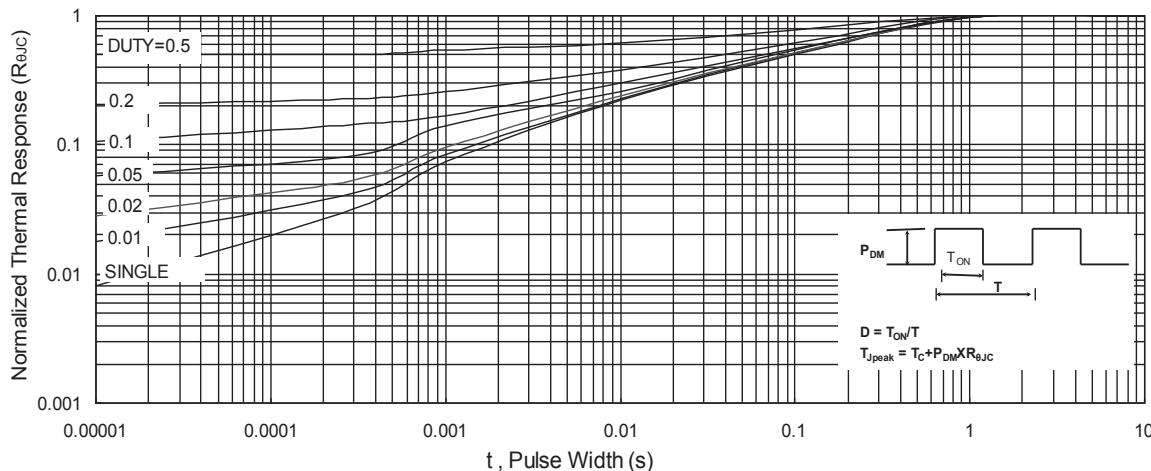


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

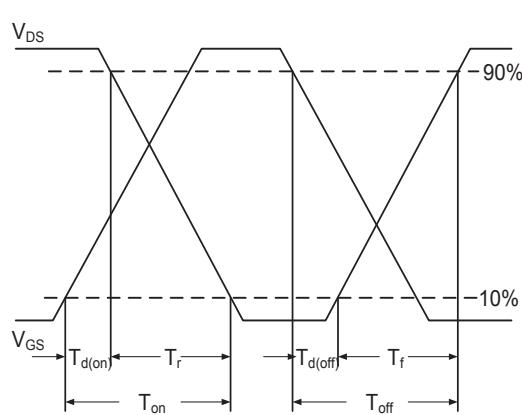


Fig.10 Switching Time Waveform

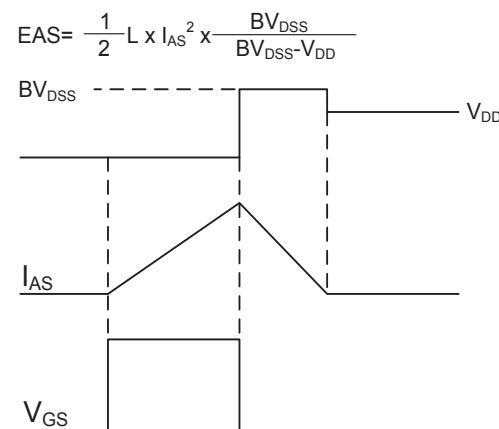


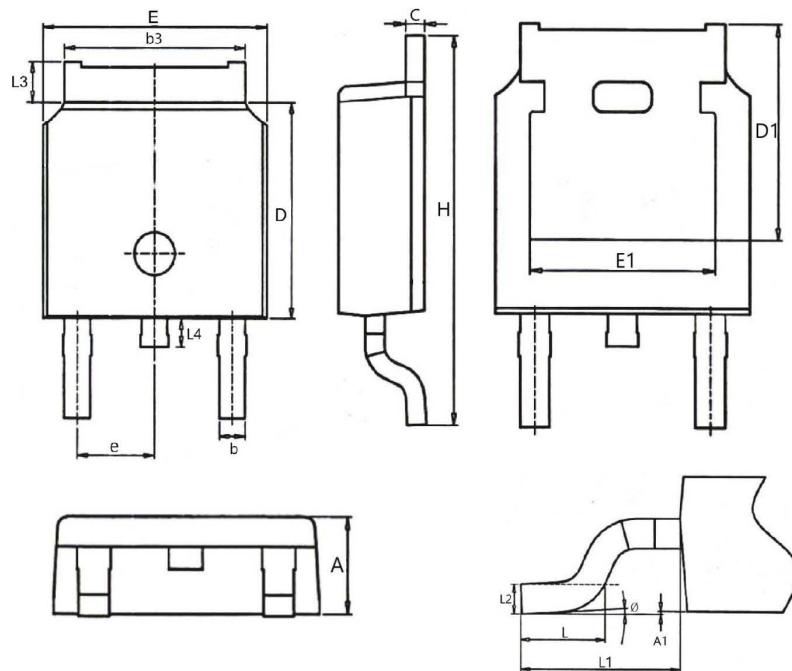
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N6032AFDA-N

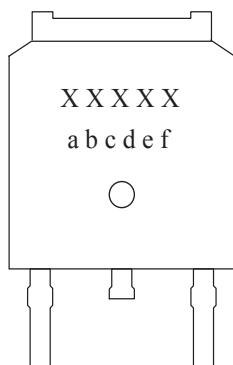
<https://www.elm-tech.com>

■TO-252 外形尺寸 (2,500 颗 / 卷)



记号	Millimeters		Inches		记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.18	2.40	0.086	0.095	e	2.286BSC		0.09BSC	
A1	---	0.20	---	0.008	H	9.40	10.50	0.370	0.413
b	0.68	0.90	0.026	0.036	L	1.38	1.78	0.054	0.070
b3	4.95	5.46	0.194	0.215	L1	2.90REF		0.114REF	
c	0.43	0.89	0.017	0.035	L2	0.51BSC		0.020BSC	
D	5.97	6.22	0.235	0.245	L3	0.88	1.28	0.034	0.050
D1	5.300REF		0.209REF		L4	0.50	1.00	0.019	0.039
E	6.35	6.73	0.250	0.265	θ	0°	8°	0°	8°
E1	4.32	---	0.170	---					

■封装印字说明



记号	表示内容
XXXXX	产品型号代码
a	年份代码: 2019=K, 2020=L, 2021=M ...
b、c	週代码: 01 ~ 53
d、e	批号: 01 ~ 99 或 0A ~ 0Z
f	生产代码: A ~ Z (I, O 除外)